

го пробега  $\tau$ , к-рое в условиях Ц. р. ( $\delta \ll r$ ,  $\omega\tau \gg 1$ ) может быть введено в металлах. Возможность введения  $\tau$  связана с тем, что основную роль в Ц. р. играет малая часть электронов вблизи экстремальных и граничных значений  $p_n$  и с малой проекцией скорости на нормаль к поверхности металла. Возможен лишь «ход» из этих состояний во все остальные («приходом») электронов в эту узкую область значений  $p_n$  из-за случайных столкновений можно пренебречь). В результате т при Ц. р. может существенно отличаться от статич. т. Так, напр., в статич. случае однократное столкновение электрона с фононом слабо рассеивает электрон и малоизначительно; существенным становится лишь число столкновений порядка  $(\Theta_d/T)^2$ , где  $\Theta_d$  — Дебая температура,  $\tau_{\text{ф}} \sim T^{-5}$ . При Ц. р. уже однократное столкновение с фононом может вывести электрон из ускоряющего слоя или из «резонансного»  $p_n$ , т. е. оказаться существенным, что обусловливает  $\tau_{\text{рез}}^{\text{ф}} \sim T^{-3}$ .

Исследование Ц. р. в пластинках тоньше длины свободного пробега электронов позволяет выяснить, какая из электронных орбит последней помещается в пластинке и даёт Ц. р. (радиус орбиты пропорционален  $1/H$ , следовательно, номеру  $n$  резонансной гармоники). При большом  $n$  это (с относит. точностью  $\sim n^{-1}$ ) определяет диаметр поверхности Ферми в соответствующем направлении. Ц. р. может дать также информацию и об открытых траекториях электронов, если их направление параллельно поверхности образца (см. Ферми-поверхность).

**Поверхностный импеданс в условиях Ц. р. Комплексная проводимость.** В металлах характеристики Ц. р. удобно выражать через **поверхностный импеданс**:

$$Z(H) = R(H) + iX(H),$$

где  $R$  — активное,  $X$  — реактивное сопротивления. Резонансное значение полного поверхностного импеданса  $Z$  связано с временем свободного пробега электрона  $\tau$  и частотой излучения  $\omega$  следующими ф-лами: 1) в случае квадратичного закона дисперсии:

$$\begin{aligned} R(H_p)/R(0) &\sim (2\pi n/\omega\tau)^{2/3}, \\ X(H_p)/X(0) &\sim (2\pi n/\omega\tau)^{1/3}; \end{aligned} \quad (1)$$

2) для произвольного закона дисперсии при максимальной  $m_c$  и минимальной  $\omega_c$ :

$$R(H_p)/R(0) \sim X(H_p)/X(0) \sim (n^2/\omega\tau)^{1/6}; \quad (2)$$

3) в случае минимальной  $m_c$ :

$$\begin{aligned} R(H_p)/R(0) &\sim (n^2/\omega\tau)^{4/9}, \\ X(H_p)/X(0) &\sim (n^2/\omega\tau)^{1/6}. \end{aligned} \quad (3)$$

При Ц. р. ток при заданной напряжённости электрич. поля максимален, что соответствует минимумам  $R$  и  $X$ . Полосы резонансной линии  $\Delta\omega_c \sim 2\pi n/\omega\tau$ . Отсюда и из ф-л (1) — (3) следует, что вещественная и мнимая части  $dZ/dH$  при Ц. р. максимальны.

Комплексная проводимость  $\sigma$  в простейшем случае квадратичного изотропного закона дисперсии носителей и взаимноперпендикулярных  $E$  и  $H$  равна

$$\sigma_{\pm} = \sigma_0 \left\{ \frac{1}{1 + (\omega \pm \omega_c)^2 \tau^2} + i \frac{(\omega \mp \omega_c)\tau}{1 + (\omega \pm \omega_c)^2 \tau^2} \right\}.$$

Здесь  $\sigma_0$  — статич. проводимость кристалла в отсутствие магн. поля. Т. о.,  $\sigma_{\pm}$  отличается от  $\sigma_0$  лишь заменой  $1/\tau$  на  $1/\tau + i(\omega \pm \omega_c)$ . Это естественно, т. к. действие  $H$  на электронный газ эквивалентно вращению его как целого с частотой  $\omega_c$ .

**Магнитные поверхностные уровни.** В металлах в тех же условиях, что и Ц. р., может наблюдаться близкое к нему по природе явление — осцилляции поверхностей проводимости из-за квантовых переходов между **магнитными поверхностными уровнями**. Они возникают, если электроны могут зеркально отражаться от поверхности образца, со-

вершая тем самым периодич. движение, к-рое квантовано, и разрешёнными оказываются такие орбиты, для к-рых поток магн. поля через сегмент, образуемый дугой траектории и поверхностью образца, равен  $(n+1/4)c\hbar/e$ .

**Лит.** Дорфман Я. Г., Парамагнитный и диамагнитный резонанс электронов проводимости, «ДАН СССР», 1951, т. 81, № 5, с. 765; Dingle R. B., Some magnetic properties of metals. Diagonal resonance, «Proc. Roy. Soc. London Series A. Math. and Phys. Sci.», 1952, v. 212, № A1108, p. 38; Азбелль М. Я., Канер Э. А., Теория циклотронного резонанса в металлах, «ЖЭТФ», 1956, т. 30, в. 4, с. 811; 1957, т. 32, в. 4, с. 896; Лазукин В. Н., Циклотронный резонанс, «УФН», 1956, т. 59, № 3, с. 553; Абрикосов А. А., Введение в теорию нормальных металлов, М., 1972; Зеегерт К., Физика полупроводников, пер. с англ., М., 1977; Цидильковский И. М., Зонная структура полупроводников, М., 1978; Ашкрофт Н., Мермин Н., Физика твердого тела, пер. с англ., т. 1—2, М., 1979. Ю. А. Гуревич, Е. М. Гершензон.

**ЦИКЛОТРОН-ФОНОННЫЙ РЕЗОНАНС** — резонансное поглощение эл.-магн. энергии, обусловленное переходами электронов между уровнями Ландау при участии оптич. фононов. Наблюдаются при распространении эл.-магн. волн в полупроводнике, находящемся в пост. магн. поле  $H$ . Необходимыми условиями возникновения Ц.-ф. р. являются наличие достаточно сильного (квантующего) магн. поля  $H > mckT/|e|h$  ( $m$  — эф. масса электрона,  $T$  — темпера,  $e$  — заряд электрона; см. Гальваномагнитные явления) и оптич. ветви в колебат. спектре полупроводника (см. Колебания кристаллической решётки).

Электроны в квантующем магн. поле имеют непрерывный энергетич. спектр для движения вдоль магн. поля и дискретный — для поперечного движения. Если зависимость энергии электрона  $\epsilon$  от его квазимпульса  $p$  изотропна и квадратична, то энергия электрона определяется соотношением (см. Ландау уровни):

$$\epsilon_n(p_H) = \hbar\omega_c \left( n + \frac{1}{2} \right) + \frac{p_H^2}{2m}. \quad (1)$$

Здесь  $n$  — целое положит. число,  $p_H$  — компонента квазимпульса в направлении  $H$ ,  $\omega_c = |e|H/mc$  — циклотронная частота электрона. Условие  $\epsilon_n - \epsilon_{n-1} = \hbar\omega$  ( $\omega$  — частота внеш. эл.-магн. поля,  $p_H$  фиксировано) приводит к циклотронному резонансу. Однако если расстояние между уровнями Ландау совпадает с суммой или разностью энергий

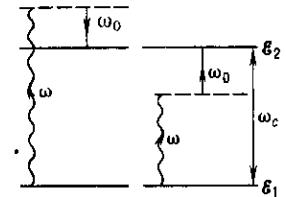


Рис. 1. Электронные переходы с участием оптического фонона ( $\hbar=1$ ).

оптич. фонона и фотона, в поглощении эл.-магн. энергии также наблюдается резонанс на частоте  $\omega$  (рис. 1). Если учсть возможность многофононных и многофотонных процессов, условие циклотрон-фононного резонанса будет иметь вид:

$$i\omega_c = i_1\omega + i_2\omega_0. \quad (2)$$

Здесь  $\omega_0$  — частота оптич. фонона. Величина  $i-1$  называется номером гармоники. Далее будет считаться  $i_1 = 1$ ,  $i_2 = \pm 1$ .

Ц.-ф. р. обусловлен перебросом электронов между уровнями Ландау за счёт взаимодействия электронов с оптич. фононами и фотонами. В отсутствие фотона Ц.-ф. р. переходит в **магнитофононный резонанс**. Коэф. поглощения эл.-магн. энергии при Ц.-ф. р. зависит от характера поляризации эл.-магн. волн. Если вектор электрич. поля волн  $E \perp H$ , то Ц.-ф. р. имеет место, в обратном случае Ц.-ф. р. отсутствует.

Коэффициент затухания  $\kappa$  волны зависит от величины расстройки резонанса  $\Delta_i = \omega - \omega_i$  ( $\omega_i$  — резонансная частота).